

依頼試験手数料 新旧対照表

1 分析

区分			単位	改定前	改定後
大分類					
No.	中分類	小分類			
化学分析					
104	金属・その他		1成分	2,550	2,900
分光分析					
203	赤外分光	定性(通常分析)	1件	4,700	5,350
		定性(顕微分析)	1件	10,000	11,400
205	ICP発光分光	定量	1成分	2,550	2,900
206	顕微紫外・可視・近赤外分光	定性	1件	3,570	4,060
		定量	1件	3,570	4,060
207	蛍光測定	定性	1件	2,040	2,320
208	ラマン分析	定性	1件	6,320	7,200
209	分光エリブソメトリ		1件	8,670	9,880
210	テラヘルツ非破壊検査		1件	14,280	16,270
クロマト分析					
545	高速液体クロマトグラフ	定性	1件	16,000	18,240
		定量	1件	20,000	22,800
303	イオンクロマトグラフ	定性	1件	5,400	6,150
		定量	1件	7,030	8,010
304	液体クロマトグラフ質量分析	定性	1件	9,380	10,690
X線分析					
547	X線回折	定性	1件	5,500	6,270
548		全仕様	1件	11,000	12,540
403	蛍光X線	定性	1件	8,400	9,570
		定量	1成分	4,200	4,780
404	残留応力測定		1件	9,480	10,800
熱分析					
501	示差熱	定性	1件	5,100	5,810
502	熱膨張		1件	6,120	6,970
503	熱重量		1件	5,100	5,810
504	示差走査熱量		1件	5,100	5,810
505	熱機械		1件	5,100	5,810
506	熱伝導率		1件	11,220	12,790
表面分析					
3301	微小X線分析	X線像	1成分	10,200	11,620
		線分析	1成分	10,200	11,620
		点分析(定性)	1件	16,320	18,600
		成分増し	1成分	2,040	2,320
3302	X線光電子分光分析	スペクトル分析	1件	27,540	31,390
		深さ方向分析加算(イオン銃)	1件	10,200	11,620
		深さ方向分析加算(ガラスクラスターイオン銃)	1件	13,260	15,110
		面分析加算	1件	10,200	11,620

3305	オージェ電子分光分析	スペクトル分析	1件	22,440	25,580
		深さ分析加算	1件	11,220	12,790
		オージェ電子像加算	1成分	11,220	12,790
		オージェ電子像成分増し	1成分	5,610	6,390
3306	グロー放電発光分析	表面分析	1件	3,870	4,410
		深さ分析	1件	7,650	8,720
3307	ナノサーチ複合型顕微鏡観察	レーザー顕微鏡観察	1件	3,300	3,760
		レーザー+プローブ顕微鏡観察	1件	6,500	7,410

2 電気試験

区分			単位	改定前	改定後
大分類					
No.	中分類	小分類			
電気試験					
1709	オシログラフ波形観測	500MHz以上	1件	1,530	1,740
		500MHz未満	1件	200	220
1717	インピーダンスゲインフェイズ測定		1件	1,120	1,270
1718	広範囲インピーダンス測定		1件	3,060	3,480
1719	低抵抗率測定		1件	300	340
EMC測定					
1803	入力インパルス雑音試験		1件	3,260	3,710
1804	シールド材特性試験		1件	4,280	4,870
1805	静電気放電測定		1件	1,530	1,740
1808	サージイミュニティ試験		1件	2,550	2,900
1809	ファーストランジェントバースト試験		1件	2,550	2,900
1810	伝導性雑音電磁界測定		1件	13,260	15,110
1811	放射性雑音電磁界測定	1GHzまで	1件	14,280	16,270
		1GHzから6GHz	1件	16,320	18,600
1812	伝導性電磁界イミュニティ試験		1件	12,240	13,950
1813	放射性電磁界イミュニティ試験	1GHzまで	1件	10,200	11,620
		1GHzから2.5GHz	1件	11,220	12,790
1814	低周波エミッション測定		1件	10,200	11,620
1815	低周波イミュニティ試験		1件	10,200	11,620
1816	電磁波妨害評価試験(G-TEM)	エミッション測定	1件	6,420	7,310
		イミュニティ試験	1件	11,220	12,790
光・マイクロ波・ミリ波測定					
4001	光コンポーネント測定		1件	5,610	6,390
4003	マイクロ波・ミリ波ネットワーク測定		1件	6,120	6,970
4004	光オシロスコープ測定		1件	2,140	2,430
4005	光スペクトラム測定		1件	1,020	1,160
4006	全光束測定	大型積分球使用	1件	5,810	6,620
		小型積分球使用	1件	5,200	5,920
4007	配光測定	可視光	1件	6,830	7,780
		近赤外光	1件	6,630	7,550

3 精密測定

区分			単位	改定前	改定後
大分類					
No.	中分類	小分類			
寸法測定					
3401	角度測定		1件	1,220	1,390
3402	長さ測定	内・外径	1件	1,220	1,390
		その他	1件	1,220	1,390
形状測定					
1501	真直度	1m未満	1件	2,040	2,320
1502	表面粗さ	二次元測定	1件	2,950	3,360
		三次元測定	1件	11,220	12,790
		三次元測定(測定ライン加算)	1件	2,240	2,550
1503	輪郭形状	数値データ	1件	5,300	6,040
		二次元解析	1件	4,080	4,650
		三次元解析	1件	11,220	12,790
		三次元解析(測定ライン加算)	1件	2,240	2,550
1504	真円度		1件	2,040	2,320
1505	平面度		1件	3,160	3,600
1506	円筒度		1件	3,260	3,710
データ入力					
3001	CNC三次元測定		1件	3,260	3,710
		入力点数増し	1件	610	690

4 材料試験

区分			単位	改定前	改定後
大分類					
No.	中分類	小分類			
強度試験					
601	引張	耐力試験を行わない場合	1件	1,530	1,740
		耐力試験を行う場合	1件	2,290	2,610
		恒温槽仕様	1件	3,060	3,480
604	圧縮		1件	1,530	1,740
		恒温槽仕様	1件	3,060	3,480
605	曲げ		1件	1,530	1,740
		恒温槽仕様	1件	3,060	3,480
608	荷重		1件	2,550	2,900
		恒温槽仕様	1件	4,180	4,760
610	ねじり		1件	1,530	1,740
		恒温槽仕様	1件	3,060	3,480
611	疲労		1件	9,890	11,270
		(時間加算)	1件	4,890	5,570
		恒温槽仕様	1件	11,220	12,790
		恒温槽仕様(時間加算)	1件	5,910	6,730

硬さ試験					
701	ブリネル	硬度分布を行わない場合	1件	1,530	1,740
		硬度分布を行う場合	1件	2,750	3,130
702	ロックウェル	硬度分布を行わない場合	1件	1,530	1,740
		硬度分布を行う場合	1件	2,750	3,130
703	ビッカース	硬度分布を行わない場合	1件	2,040	2,320
		硬度分布を行う場合	1件	3,260	3,710
金属組織試験					
901	顕微鏡		1件	3,060	3,480
電子顕微鏡試験					
1002	二次電子観察		1件	8,160	9,300
1003	反射電子観察		1件	8,160	9,300
1005	視野増し		1件	1,220	1,390
1006	元素分析	定性	1件	10,200	11,620
非破壊試験					
1204	マイクロフォーカスX線CT		1件	8,160	9,300

5 その他

区分			単位	改定前	改定後
大分類					
No.	中分類	小分類			
環境試験					
3506	腐食試験(塩水噴霧)		1件	2,040	2,320
		時間超過	1件	660	750
3506	腐食試験(複合サイクル)		1件	910	1,030
3507	耐侯性試験	キセノン耐侯性試験	1件	1,930	2,200
		メタルハライド耐侯性試験	1件	1,830	2,080
3509	温湿度組合せ試験(800L)		1件	2,950	3,360
		時間超過	1件	1,220	1,390
3510	温湿度組合せ試験(300L)		1件	2,850	3,240
		時間超過	1件	1,220	1,390
3511	温度組合せ試験(60L)		1件	1,220	1,390
		時間超過	1件	510	580
3512	ヒートショック試験		1件	2,600	2,960
理化学試験					
2204	金属顕微鏡によるめっきの厚さ測定		1件	3,060	3,480
2215	電磁法による膜厚測定		1件	1,020	1,160
2216	渦電流法による膜厚測定		1件	1,020	1,160
2217	蛍光X線による膜厚測定		1件	2,040	2,320
2223	粒子径分布測定(バッチ式セル測定)		1件	1,930	2,200
微生物試験					
2603	培養		1件	2,550	2,900
食品物性測定					
2702	レオメーターによる測定		1件	1,530	1,740
2704	食品水分活性の測定		1件	1,020	1,160
食品乾燥試験					
2801	噴霧乾燥試験		1件	3,770	4,290
2802	凍結乾燥試験		1件	3,770	4,290
2803	その他		1件	3,770	4,290
食品加工試験					
3801	食品加圧試験		1件	1,120	1,270
積層造形					

3900	積層造形		1件	7,650	8,720
試料調整					
2902	試料埋込み		1件	1,020	1,160
2903	試料切断		1件	1,020	1,160
2904	ナノサッチ複合型顕微鏡観察	回転式マイクローム加工	1件	10,000	11,400